Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/817,542	TRACHEWSKY ET AL.
Examiner	Art Unit
Sam K. Ahn	2611

SEARCHED							
Class	Subclass	Date	Examiner				
375	340,343 349,350	4/18	1				
ነ ገና	142143/150						
342	189, 378						
708	5,422						
704	8/3 26,218 247,263	4/19	an				
			-				
···							
4-1							

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
	<u> </u>			

	DATE	EXMR
BAST, 18882 google invulve, keywarland a lation search	4/19	an
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	,	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		